Seatching PAJ

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-048918

(43)Date of publication of application: 19.02.1990

(51)Int.Cl.

B29C 45/76

(21)Application number: 01-074054

(71)Applicant: FANUC LTD

(22)Date of filing:

(72)Inventor: NEKO TETSUAKI

KAMIGUCHI MASAO

KOBAYASHI MINORU

(30)Priority

Priority number: 36311835

Priority date: 17.05.1988

Priority country: JP

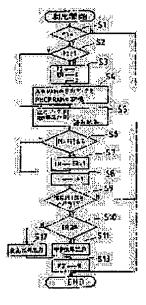
(54) DECIDING DEVICE FOR QUALITY OF PRODUCT OF INJECTION MOLDING MACHINE

(57)Abstract:

PURPOSE: To perform reliable decision for the quality of a molded product, by a method wherein resin pressure sampled at the time of molding of an acceptable article and that sampled in a dwell process of present injection are compared with each other.

28.03.1989

CONSTITUTION: Suitability of present resin pressure is decided by comparing a pressure difference between pressure data (reference resin pressure) Pi sampled at the time of molding of an acceptable article every sampling cycles each and the present resin pressure Pi' with an allowable value ε. A value of a defective sample counter ER showing a number of detection times of unsuitable resin pressure counted in one injection/dwell process is compared with an allowable value N. When the value of the defective sample counter ER exceeds the allowable value N, a defective signal is put out and when the value of the defective sample counter ER falls within a range of the allowable value N, an acceptable article signal is put out, through which quality of a product in the injection/dwell process is decided. The allowable limit of a warp, a sink and flashes of a product can be set up variously by changing setting of the allowable values &epsi:. N.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑪特許出願公開

@ 公開特許公報(A) 平2-48918

⑤Int. Cl. ⁵B 29 C 45/76

識別配号

庁内整理番号 7258-4F ❸公開 平成2年(1990)2月19日

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全12頁)

60発明の名称 射出成形機の製品良否判別装置

②特 題 平1-74054

②出 願 平1(1989)3月28日

⑩発 明 者 根 子 哲 明 山梨県南都留郡忍野村忍草字古馬場3580番地 フアナツク

株式会社商品開発研究所内

商品開発研究所内

⑦発 明 者 小 林 稔 東京都日野市旭が丘3丁目5番地1 フアナック株式会社

商品開発研究所内

⑦出 願 人 フアナック株式会社 山梨県南都留郡忍野村忍草字古馬場3580番地

四代 理 人 弁理士 竹本 松司 外2名

明 相 i

1. 発明の名称

別出成形機の製品良否判別装置

- 2. 特許請求の範囲
- (2) 射出・保圧工程の樹脂圧を所定周期毎にサンプリングするサンプリング手段と、該サンプリング手段によって良品成形時にサンプリングされた樹脂圧を基準樹脂圧として順次記憶する記憶手段と、規射出・保圧工程におい

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、射出成形機の製品良否判別装置に関する。

従来の技術

成形作業に関わる品質管理において、製品の良否を判別する場合は、企型の試作格了時において 条作出しを行い少ロットの成形作業を行った後、 検定作業を終て良品と認められた製品サンプルを何ショットか保管しておき、遺産時には各ロット毎に何ショットかの製品を抜き取って上記良品サンプルと比較し、当該ロットにおける製品の良否を判別するのが一般的である。

発明が解決しようとする課題

ところが、上記のようにして金型句に良品サンプルを保管した場合、成形作業を行う金型が増えるにつれてサンプルの最も増大することとなり、サンプルを保管するためのスペースを確保するのがしたいに困難になるという問題が生じる。

また、良品サンプルを良時間保管した場合には吸湿その他の経時変化のため、サンプルの状態が劣化する恐れもあり、さらに、健産時における製品の良否判別を良品サンプルとの比較(通常、目祝)によって行った場合、良品判別の信頼性が低いという欠点がある。

そこで、本発明の目的は、良品サンブルの保管を必要とせず、しかも、確実に製品の良否判別を 行える射出成形機の製品良否判別装置を提供する

圧工程における製品の良否を判別するようにすれば、製品の良否判別の信頼性を一層確実なものと することができる。

作用

サンプリング手段によって良品成形時にサンプ リングされた樹脂圧を記憶手段に記憶する。

製品良品判別手段は、現射出・保圧工程においてサンプリング手段によりサンプリングされる樹脂圧と上記記憶手段に記憶された基準樹脂圧とを比較して現射出・保圧工程における製品の良否を判別し、良品信号もしくは不良信号を出力する。

ことにある。

課題を解決するための手段

本発明は、射出・保圧工程の樹脂圧をサンプリング手段と、該サンプリング手段と、該サンプリングが良によって良品成形的にサンプリングされた段階圧を基準樹脂圧として加入記憶する記憶手段というでは、対サンプリングでは、記憶された基準樹脂圧とを比較して現射出・保圧工程における製品の良否を判別し良否判別には出力する製品良否判別手段とを設けることによって上記課題を解決した。

さらに、現射出・保圧工程の所定周期毎に上記サンプリング手段により検出された検出樹脂圧を順次記憶する記憶手段を設け、上記検出樹脂圧が比較基準点圧力に達したサンプリング時を検出し、該サンプリング時と比較基準点圧力に対応する延 準樹脂圧のサンプリング時とを対応させる手段によって、各サンプリング周期時の基準樹脂圧と検出場所圧とを対応させて順次比較し、現射出・保

的な ズレ に 左 右 さ れ る こ と な く 、 現 射 出 ・ 保 圧 工程 に お け る 樹 脂 圧 の 軽 時 変 化 と 良 品 成 形 時 に お け る 樹 脂 圧 の 軽 時 変 化 と を 適 切 に 比 較 す る こ と が で き 、 製 品 の 良 否 判 別 の 信 類 性 が 一 魔 向 上 す る 。

実施例

以下、本発明の実施例について説明する。

第1回は本発明の一実施例に採用した電動式引出成形機の制御系列はスクリュー、符号1はスクリュー、の号2はよこクリューを輸方向に駆動する射出用のサーボモータ2には2011によってがあるように作用する反力によって樹脂圧力を検出する圧力センサ4が設けられている。

又、符号 1 0 0 は射出成形機を制御する数値制 物装置(以下、N C 装置という)で、該 N C 装置 1 0 0 は N C 用のマイクロプロセッサ(以下、 C P U という) 1 1 2 とプログラマブルマシンコン トローラ(以下、 P M C という)用の C P U 1 1

4を有しており、PMC用CPU114には射出 成形機のシーケンス動作を制御するシーケンスプ ログラム等を記憶したROM117 およびPMC 用RAM110が接続されている。NC用CPU 112には射出成形機を全体的に制御する管理プ ログラムを記憶したROM115及び射出用、ク ランプ用、スクリュー回転用、エジェクタ用等の 各軸のサーポモータを駆動制御するサーボ回路 103がサーポインターフェイス111を介して 接続されている。なお、第1図では射出用のサー ボモータ2、該サーポモータ2のサーポ回路10 3のみ図示している。また、105はパブルメモ リやCMOSメモリで構成される不揮発性の共有 . RAMで、射出成形機の各動作を制御するNCプ ログラム等を記憶するメモリ部と各種設定値、パ ラメータ、マクロ変数を記憶する設定メモリ部を 有する。113はパスアービタコントローラ(以 下、BACという)で、該BAC113にはNC 用 C P U 1 1 2 及 び P M C 用 C P U 1 1 4 , 共有 RAM105. 入力回路106. 出力回路107

Ŧ

の各パスが接続され、該BAC113によって使 用するバスを制御するようになっている。また、 119はオペレータパネルコントローラ116を 介してBAC113に接続されたCRT表示装置 付手動データ入力装置(以下、CRT/MD」と いう)であり、CRT表示画面上に各種設定画面 や作業メニューを表示したり、各種操作キー(ソ フトキーやテンキー等)を操作することにより様 々な設定データの入力や設定画面の選択ができる ようになっている。なお、104はNC用CPU 112にパス接続されたRAMでデータの一時記 (後等に利用されるものである。上記サーボ回路 103は射出用サーボモータ2に接続され、パル スコーダ3の出力はサーボ回路103に入力され ている。又、出力回路107からサーボ回路10 3には、射出用サーポモータ2の出力トルクを制 御するためのトルクリミット値が出力されるよう になっている。さらに、出力回路107にはアド レス発生器118が接続されている。

上記共有RAM105の設定メモリ部には射出。

保圧、計量等の各種成形条件がパラメータで記憶され、N C 装置 1 0 0 は、共有R A M 1 0 5 に格納されたN C プログラム及び上記した各種の分を発した名種の分を表したのでののである。

ス発生器 1 1 8 からの指令により各々のRAMの同一アドレスに対応して記憶されるようになっている。また、上記共有RAM105には設定メモリ部に記憶された成形条件及び射出・保圧工程の圧力データを金型番号に対応させて記憶する金型ファイル(第6 図舎照)が設けられている。

次に、本実施例の射出・保圧工程におけるサンプリング動作について、射出・保圧工程の軽過時間とと樹脂圧カPとの関係(一例)を示す第3回と共に簡単に説明する。

まず、オペレータは成形条件検出のための成形作業において、金型を射出成形機に装着し、CRT/MDI119のソフトキー、テンキー等によりオペレータパネルコントローラ116.BAC113を介して共有RAM105の設定メモリ部に射出、保圧、計量等の各種成形条件をパラメータで設定し、成形作業を開始させる。

次に、共有RAM105に記憶された各別成形 条件を、上記した設定作業と同様の手順で順次設 定変更することにより条件出しを行い、各ショッ ト毎に製品を確認してコンスタントに良品を得ら れる成形条件を設定する。

一方、圧力センサ4およびパルスコーダ3はス クリュー1に作用する樹脂圧力および該スクリュ - 1 の位置を検出し、A / D 変換器 1 0 1 . カウ ンタ102を介して射出開始信号入力後アドレス 発生器118からサンプリング周期At毎に順次 アドレスが指定され、それぞれのサンプリング周 別Ti(i= 1 , 2 . … …) における樹脂圧力 p i およびスクリュー位置が圧力データ用RAM 1 0 8 およびスクリュー位置データ用RAM10 9 に順次記憶される。圧力データ用RAM108 には、第5図に示されるようなテーブルが設けら れており、それぞれのサンプリング周期Tiに対 応する樹脂圧力piが記憶されることとなるが、 このデータは各成形サイクルに射出開始信号の入 カ毎にテーブルの第1段目から順次也換えられる ものである。

適正な成形条件を検出して条件出しが終了し、 オペレータがCRT/MDI119のソフトキー

なお、条件出し完了以降の成形作業において射出成形機を移動させる場合には、CRT/MDI 119のソフトキーにより金型ファイル画面を選択して使用する金型の金型番号を指定し、共有RAM105に設けられた金型ファイルから射出、保圧、計量等の各種成形条件を設出して共有RAM105の設定メモリ部に設定し、成形作業を開始させるものである。

そして、成形作業中に製品の良否を判別する場合には、CRT/MDI119の良否判別キーを操作することとなるが、この良否判別キーの操作によって判別実行フラグF1がセットされ、PMC用CPU114は、製品良否判別処理のステップS1において該フラグF1の状態を確認することとなる。

判別実行フラグF1がセットされていることを確認したPMC用CPU114は(ステップS1)、次に、一別出・保圧工程における良否判別処理の継続を示す継続処理フラグF2がセットされているか否かを判別し(ステップS2)、継続処理

を操作して登録されているとは、ののでは、よりタカーのでは、なりのでは、は、カーのでは、は、カーのでは、は、カーのでは、は、カーのでは、は、カーのでは、は、カーのでは、は、カーのでは、は、カーのでは、は、カーのでは、は、カーのでは、は、カーのでは、は、カーのでは、は、カーのでは、は、カーのでは、は、カーのでは、は、カーのでは、は、カーのでは、は、カーのでは、カ

次に、製品良否判別処理を示す第2図のフローチャートと共に、本実施例の製品良否判別動作を説明する。この製品良否判別処理は、A/D 変換器101を介してRAM108に圧力データを格納するサンプリング周期 Δ t と同期して実行される。

 るか否かを判別する(ステップS6)。なお、第4 図に示されるように、許容値 ε は良品成形時にサンプリングされた圧力データ P (実線で示す)に対して上下方向に設定された許容パンドで破破で示す)であり、木実施例においては、現在の時間圧 P'(一点鎖線で示す)がこの許容パンドの能阻内にあれば圧力が正常に作用しているものとみなすようにしている。

ステップS6において圧力データ pi と現在の 樹脂圧 pi' との差が許容値 ε の範囲内にあれば 現在の樹脂圧 pi' が正常であると判別する一方、 許容値 ε の範囲を超えた場合には不適であると判 別し、不良サンブルカウンタERに 1 を加える (ステップS7)。

次に、サンプリング周期記憶カウンターの値に 1を加えて更新して(ステップS8)、保圧終了信号が入力されているか否かを判別し(ステップS9)、保圧終了信号が入力されていなければこのサンプリング周期における製品良否判別処理を終了する。

いる適に
おいけった

以上のようにして一射出・保圧工程における製品の良否判別が終了すると継続処理フラグド2を リセットしてこのサンプリング周期における製品 良否判別処理を終了する。

なお、CRT/MDI119の良否判別キーの

このようにして、ステップS1.ステップS2.ステップS5~ステップS9に至る処理をサンプリング周期毎に繰返して実行し、不良サンプルカウンタERによる不適樹脂圧の検出回数計数処理を行う間に上記一射出・保圧工程が終了し、ステ

操作によって判別実行フラグF1がリセットされていなければ次の射出・保圧工程においても上記と同様な処理が繰返されることとなり、製品の良否判別が継続して行われる。

以上に述べたように、本実施例では各サンプリ ング周期毎に良品成形時にサンプリングされた圧 カデータ(基準樹脂圧) pi と現在の樹脂圧pi゚ との間の圧力差を許容値をと比較して現在樹脂圧 の適・不適を判別し、一射出・保圧工程において 計数された不適樹脂圧の検出回数ERと許容値N とを比較することにより該射出・保圧工程におけ る製品の良否を判別するようにしているので、許 容値∈および許容値Nの設定を変更することによ って、製品の良否判別の基準となる各種寸法公差。 ソリ、ヒケ、パリの有無等の許容限界を様々に設 定することができる。たとえば、製品が精密部品 であって公差が厳密に指定されている場合等は許 容値€および許容値Nとも小さな値に設定して製 品良否判別処理における判別基準を厳格なものと し、公差の指定がラフな製品に関しては許容値ε

および許容値Nとも比較的大きな値に設定して製品良否判別処理における判別基準を緩やかなものとすればよい。

上記実施例では製品の良否に関する判別結果を CRT/MDI119の表示画面上に表示するよ うにしたが、上記判別結果を一時記憶するように 構成し、不良と判別された製品に関しては製品の エジェクトやコンペアによる搬送時にエアノズル や協分片等を駆動して自動選別するようにしても よい。さらに、不良信号の入力によって不良品の 数を計数し良品信号の入力によってリセットされ るカウンタを設けて、不良信号の連続入力回数を カウントし、該連続不良回数のカウント値が設定 値を超えた場合、即ち、現在の成形条件では良品 の成形が不能となった場合等に成形作業を停止さ せるようにしてもよい。(各種成形条件が一定で あっても、金型内のゲートに詰まりが生じた場合 等は金型キャピティ内に樹脂を装塡することが不 能となるので樹脂圧力が増加したり、また、コア 折れ等のためにカットされていたゲートが成形作

作用する反力を検出するものの他、 金型キャビティ内に圧力センサを設けるなどしてもよく、 また、 上記実施例では電動式射出成形機について述べた が油圧式の射出成形機においても同様な処理を行

い、成形製品の良否を判別してもよいことはもち

ろんである。

なお、電動式射出成形機および制御系要部に関 しては上述した実施例と同様であり、本実施例に おいても、良品成形時の所定周期 Δ t 毎にサンプ リングされた樹脂圧(以下、基準樹脂圧という) は上記実施例と同様に金型ファイルに記憶され、 また、上記実施例においては、良品成形時にサ ンプリングされた圧力データpiと現在の樹脂圧 pi′とを比較して現在樹脂圧の適・不適を判別 し、一射出・保圧工程において計数された不適樹 脂圧の検出回数に基づいて該射出・保圧工程にお ける製品の良否を判別しているが、計価される樹 脂量が同一であれば各サンプリング周期において スクリュー1に作用する反力と該スクリューの位 置とは一対一に対応するので圧力の適・不適を判 別することにより結果的にスクリュー位置をも確 認 することとなる。 無論、 スクリュー位 盥 データ 用 R A M 1 0 9 の デ ー タ を 共 有 R A M 1 0 5 の 金 型ファイルに圧力データと同様に記憶させ、良品 成形時にサンプリングされたスクリュー位置デー タとサンプリング周期毎のスクリュー位置とを比 較することも可能である。

なお、樹脂圧を検出するためにはスクリューに

現射出・保圧工程において所定周期 Δ t 毎に検出される樹脂圧(以下、検出側はれるようになける。また、本実施例においては、CRTルでは、T111の金型の企型ではなりを用する金型の企型でではないでは、 BM C 用 R A M 1 1 0 に記憶されるようになってが PM C 用 R A M 1 1 0 に記憶されるようになっている。

現射出・保圧工程が完了して計量開始信号が入

カされると、PMC用CPU114は、まず、P MC用RAM110に記憶された基準樹脂圧のサ ンプリング時のアドレスを示す指標(に〇をセッ トレ(ステップS201)、指標1の値に基いて 良品成形時における第「回めのサンプリング時の 基準樹脂圧Piを読込み、該基準樹脂圧Piが比 校基準点圧力Pxに達しているか否かを判別し (ステップS202)、基準樹脂圧Piが比較基 準点圧力P×に達していなければ、指標iに1を 加えて歩進した後(ステップS203)、指標「 の値に思いて食品成形時における次のサンプリン グ時の基準樹脂圧Piを読込み、該基準樹脂圧 Piが比較基準点圧力PXに達しているか否かを 判別する(ステップS202)。以下同様にして、 ステップS203、ステップS202の処理を繰 返し、歩進された指標:の値に基いて、顧次、次 のサンプリング時の基準樹脂圧Piを読込み、基 準樹脂圧Pi が比較基準点圧力Pxに達する指標 1の値を検出し、この値を比較基準点圧力に対応 する基準樹脂圧のサンプリング時を記憶するレジ

スタAに記憶すると共に指標i'の値をOにセットする(ステップS2O4)。

なお、第8図に示される例においては、指標 i の値が 1 のとき基準樹脂圧 P i が比較基準点圧力 P x に達するので、比較基準点圧力に対応する基準樹脂圧のサンプリング時を記憶するレジスタ A には 1 が記憶される。

なお、第8図に示される例においては、指標i、の値が2のとき検出樹脂圧Pi、が比較基準点圧カPxに達するので、レジスタBには2が記憶され、B-Aの値、即ち、検出樹脂圧と基準樹脂圧との間のサンプリング時のズレCの値は1となる。

なお、第8図に示される例においては、 C = 1であって検出樹脂圧 P ′ が基準樹脂圧 P に対して1サンプリング周期、即ち、1アドレス分だけ遅れているので基準樹脂圧のサンプリング時のアドレスを示す指標:には0がセットされることとなる

次に、不良サンプルカウンタERにOをセット し(ステップS211)、基準樹脂圧のサンプリング時のアドレスを示す指標iの値に基準樹脂圧 に対する検出樹脂圧のズレ C を加え、この値を検出樹脂圧のサンプリング時のアドレスを示す指標 i ' にセットし、比較基準点圧力に対応する各々のサンプリング時のアドレスを対応させる(ステップ S 2 1 2)。

なお、第8図に示される例においては、基準樹脂圧のサンプリング時のアドレスを示す指標ののサンプリング時のアドレスを示す指標iのサンプリング時のアドレスを示す指標iのほは1となり、基準樹脂圧のサンプリング時「Oのアドレスi・・1が対応することとなる。

次に、指標:の値に基いてPMC用RAM11のから基準樹脂圧Piを読込む一方、指標:一の値に基いて圧力データ用RAM108から検出番用圧Pi、を読込みの無圧Pi、との差が許容値をの範囲内にあるかを判別する(ステップS214)。基準樹脂圧Piと校出場配圧Pi、との

対する検出問題にのスプロのでは機械による。のでは機械による。のでは機械による。のでは機構による。のでは機構による。のでは機構による。のでは機構による。のでは機構による。のでは機構による。のでは機構による。のでは機構による。のでは機構による。のでは機構による。のでは機構による。のでは、ないでは、ないのでは、ないで

このようにして処理を繰返す間にステップS216において不良サンプルカウンタERの値がなりであるには現射出・保圧工程の製品が不良であると判別して不良信が保出力する一方(ステップS22O)、ステップS218において指標にの始が基準樹脂圧のサンプの値しを越えたと判別さ

カウンタERに1を加えた後(ステップS215) 、不適樹脂圧の検出回数を記憶する不良サンプル カウンタERの値が許容値Nを越えているか否か を判別し(ステップS216)、不良サンプルカ ウンタERの値が許容値Nを越えていなければ、 基準樹脂圧のサンプリング時のアドレスを示す指 **偲 i の 値 に 1 を 加 え (ス テ ッ プ S 2 1 7) 、 該 指** 標(の値が基準樹脂圧のサンプル数に対応する様) **準 樹 脂 圧 の サ ン プ リ ン グ 時 の 最 終 ア ド レ ス し の 値** を越えているか否かを判別し(ステップ218)、 i≤しであって検出樹脂圧と比較すべき基準樹脂 圧のサンプリングデータが残っていればステップ S212に復帰する。(なお、ステップS214 で基準樹脂圧Piと検出樹脂圧Pi′との差が許 容値∈の範囲内にあると判別された場合には、ス テップS215.ステップS216の処理を実行 せずにステップS217に移行し、ステップS2 17. ステップS218の処理を実行する。)

以下、前回と同様に、基準樹脂圧のサンプリング時のアドレスを示す指標:の値に基準樹脂圧に

れた場合、つまり、基準樹脂圧とこれに対応する 検出樹脂圧との比較処理がすべて完了した段階で 不良サンプルカウンタERの値が許容値Nの範囲 内にあれば、現射出・保圧工程の製品が良品であると判別して良品信号を出力し(ステップS21 9)、現射出・保圧工程の良否判別処理を終了する。

検出樹脂圧の軽時変化と良品成形時における射出 開始後の基準樹脂圧の軽時変化とが略同一な場合 には、現射出・保圧工程の製品は良品と判別され ることとなり、時間的なズレの有無に関わらず製 品の良否を的確に判別することができる。

おける基準制脂圧Pnを比較基準点圧力Px= Pnとして良品成形時の比較基準サンプリング時 のアドレスn(A)を設定する。この場合、基準 樹脂圧Piが比較基準点圧カPx(≕Pn)に達 するサンプリング時を検出する処理は必要はない ので、製品良否判別処理を示すフローチャート第 7図において、ステップS201からステップS 203及びステップS204の一部が不要となり、 ステップS204で指標i′に0をセットした後、 **該指標i′を順次インクリメントして次々に検出** 樹脂圧Pi′を読込み、検出樹脂圧Pi′がアド レスnの基準樹脂圧Pnに達した時の指標i′の 値をレジスタBに記憶すると共に、レジスタCに (B-A) = (B-n) を格納し、ステップS 208以下の処理を行うようにすればよい。また、 比較基準点圧カPxに達した以降のサンプリング 値を比較するようにしてもよく、この場合は、比 較基準点圧力Pxに選した上記指標 i , i , に順 次夫々「1」を加算しながら、該指標i,i′で 示される基準樹脂圧Pi、検出樹脂圧Pi′を順

からこれに対応する基準樹脂圧が順次比較され、 上記と向様、時間的なズレの存無に関わらず製品 の良否を的確に判別することができる。

なお、本実施例ではPMC用RAM110に記 憶された基準樹脂圧Pi及び圧力データ用RAM 108に記憶された検出樹脂圧Pi′を射出開始 後の時系列、即ち、順次インクリメントされる指 様iおよびi′の値に従って次々に読込み、基準 樹脂圧Pi及び検出樹脂圧Pi′の各々が比較基 単点圧力 P x に達したときの指 額 i 及び i ′の 値 を検出し、現射出・保圧工程における射出開始タ イミングと食品成形時における射出開始タイミン グとの間の時間的なズレを指標 i と指標 i ' との 差、即ち、アドレスのズレCとして弊出し、この ズレの分だけ検出樹脂圧P′を時間方向にシフト することによって検出樹脂圧P′ のサンプリング 時を基準樹脂圧Pのサンプリング時と対応させ、 各サンプリング時における検出樹脂圧Pi′と基 準樹脂圧Piとを順次比較するようにしたが、良 品成形時の第n(=A)回目のサンプリング時に

次比較すればよい。

発明の効果

4. 図面の簡単な説明

第1図は、実施例における射出成形機(電動式) および該射出成形機の制御系要部を示すプロック 図、第2図は一実施例の射出・保圧工程のサンプ リング周期毎にPMC用CPUが行う製品良否判 1 … スクリュー、 2 … 射出用サーボモータ、
3 … パルスコーダ、 1 0 0 … 数値制 御装置、
1 0 1 … A / D 変換器、 1 0 2 … カウンタ、
1 0 3 … サーボ回路、 1 0 4 … R A M 、
1 0 5 … 共有R A M 、 1 0 6 … 入力回路、
1 0 7 … 出力回路、 1 0 8 … 圧力データ用R A M 、
1 0 9 … スクリュー位置データ用R A M 、
1 1 0 … P M C 用 R A M 、 1 1 1 … サーボインタフェース、 1 1 2 … N C 用マイクロプロセッサ、

1 1 3 … バスアービタコントローラ、 1 1 4 … プログラマブルマシンコントローラ用マイクロプロセッサ、1 1 5 、1 1 7 … R O M 、 1 1 6 … オペレータパネルコントローラ、 1 1 8 … アドレス発生器、1 1 9 … C R T 表示装置付き手動データ入力装置。

特許出願人 ファナック株式会社 かかれて 理 人 弁耶士 竹 本 松 可 (ほか 2名)

